一、 实验原理:

1. 等离子体放电的最佳条件

通常采讲,利用气体作为等高子体工作物质采获得等高子体需要满足以下两个条件:

合适的气体压强 足的的电场强度

由于该条绕我电电源的富全量较大,因此可以研究该装置起挥电压随气体压强的变化关系,由此可以得到获取等高子体的最佳气体压强的条件。

2. 用经典探针测量诊断等高子体的电子温度 T。知电子密度 N。

静电探针工叫剧缪探针,用一格金属细丝介套一格金属管,两者之间用玻璃或陶瓷管使其绝缘,金属丝的端部裸露部分为工作锑。

将探针插入等高子体,由于等高子体中电子的速度远大于高子的速度,一开始电子进入探针的数目就会远大于高子进入探针的数目,因此会使得探针表面逐步形成一个多电新层,在临近探针工作端表面空间形成薄层高子鞘,使探针相处该处

等离子体呈现多电位, 计作 V的 被称为探针悬浮点位, 在其 作用下、进入探针表面的中子和高子数目达到守衡。当分和 中源使探针相对该处等高子体空间电位的中位差人。不等不是 浮电位√4时,有电流工产生。其中电子饱和电流为:

$$I_{eo}=rac{1}{4}N_ee\sqrt{rac{8kT_e}{\pi m_e}}S=2.5 imes10^{-14}N_eS\sqrt{kT_e}$$
 而高步饱知电流光:

$$I_{io}pprox N_i ZS\sqrt{rac{kT_e}{\epsilon m_i}} \qquad \epsilon=2.718.\ldots$$

做近的 N. Z=N:

$$I_{io}pprox 3.62 imes 10^{-27} N_e S \sqrt{rac{kT_e}{m_i}}$$

其中T. 的电子温度, KT. 的单位的 eV, N. 的电子密度, e为电子电荷, 5为探针的春面积。在伏海曲线的中部,探 针电流等于电子流和高子饱和流之和,即:

$$I=I_e-I_{io}=I_{eo}e^{-V_p/kT_e}-I_{io}$$

堂理并取政队:

$$rac{V_p}{kT_e} = -\lnrac{I+I_{io}}{I_{eo}}$$

因此可以得到

$$kT_e = \left|rac{\mathrm{d}V_p}{\mathrm{d}\lnrac{I+I_{io}}{I}}
ight|$$

不过,实际上实验中测量得到的电压并不是√。而是 √=√,+√。因此上式可以改为:

$$kT_e = \left|rac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\lnrac{I+I_{io}}{I_{eo}}}
ight|$$

由此可以求得电子温度, 进而求出电子密度。